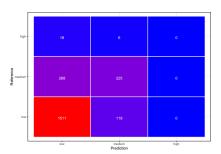
#### Metody analizy danych

Wprowadzenie do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

dr inż. Marcin Luckner mluckner@mini.pw.edu.pl

Wersja 1 18 listopada 2021

## Zadanie klasyfikacji



Rysunek 1: Wyniki klasyfikacji

- Dany jest zbiór trenujący  $\{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}.$
- Zbiór składa się z par (x<sub>i</sub>, y<sub>i</sub>) wektora cech opisujących x<sub>i</sub>, i cechy opisywanej y<sub>i</sub>.
- W przypadku klasyfikacji
   y<sub>i</sub> ∈ Y jest cechą dyskretną
   z ograniczonego zbioru klas.
- Zadanie klasyfikacji polega na znalezieniu klasyfikatora h: X → Y który przydziela obiektowi x ∈ X klasę y ∈ Y

# Metody klasyfikacji

- Drzewa decyzyjne
- Klasyfikatory Bayesowskie
- Sieci Neuronowe
- Analiza statystyczna
- Metaheurystyki (np. algorytmy genetyczne)
- Zbiory przybliżone
- k-NN k-najbliższe sąsiedztwo

# Macierz pomyłek

- Macierz pomyłek zawiera liczbę elementów z każdej klasy, przypisanej do każdej z klas.
- Jest wyliczana na podstawie predykcji i docelowych wartości.
- W przypadku zadania binarnego macierz pomyłek przybiera formę

|             | Obserwacja P      | Obserwacja N      |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Predykcja P | T(rue)P(ositive)  | F(alse)P(ositive) |
| Predykcja N | F(alse)N(egative) | T(rue)N(egative)  |

# Statystyki

- Pola macierzy pomyłek służą do zdefiniowania miar statystycznych.
- Skuteczność procent poprawnie rozpoznanych elementów

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

Czułość - zdolność rozpoznawania pozytywnych przypadków

$$Sensitivity = \frac{TP}{TP + FN}$$

Specyficzność - zdolność niepopełniania błędów

$$Specificity = \frac{TN}{TN + FP}$$

Precyzja - procent poprawnych rozpoznań

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

# Cechy statystyk

- Skuteczność może być mylącą miarą jeżeli liczność klas jest silnie zróżnicowana.
- Zazwyczaj zwiększanie Czułości powoduje spadek Specyficzności i na odwrót.
- Powstały miary pozwalające na balansowanie tych wskaźników E-measure i AUC.

#### F-measure

- F-measure (inaczej F1) jest miarą bilansującą Czułość i Precyzję.
- Jest to ich średnia harmoniczna

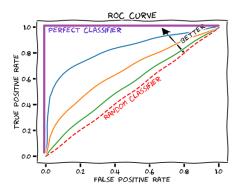
$$F1 = 2 * \frac{Sensitivity * Precision}{Sensitivity + Precision} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

• Miara premiuje zrównoważone wartości obu cech.

# Krzywa ROC i AUC

- Krzywa ROC (Receiver Operating Characteristic) jest krzywą opartą na kilku parametryzowanych testach klasyfikatora binarnego.
- Rzędne punktów krzywej określa czułość a odcięte określa 1-specyficzność danego testu.
- Im lepszy klasyfikator tym bardziej wykładniczy charakter krzywej.
- Do porównywania klasyfikatorów używa się pola pod krzywą AUC (Area Under Curve).

# Interpretacja krzywej ROC



Rysunek 2: Krzywa ROC [Draelos, 2019]

- Krzywe ROC powinny się zawierać pomiędzy idealnym klasyfikatorem, a losową klasyfikacją, choć mogą przekraczać linię tej ostatniej.
- Im wyżej położona linia, tym lepszy klasyfikator, ale linie mogą się przecinać.
- Pole pod wykresem (miara AUC) rozstrzyga jednoznacznie który klasyfikator jest lepszy.

# Klasyfikacja zbiorów rozmytych

- Możemy rozważać przynależność klasyfikowanej obserwacji do wielu klas.
- W takim wypadku obliczamy prawdopodobieństwo przynależności obiektu do każdej z n rozpoznawanych klas  $[p_1, p_2, \ldots, p_n]$ .
- Klasyfikację rozmytą daje się łatwo sprowadzić do do klasyfikacji zero-jedynkowej przypisując 1 klasie osiągającej najwyższą wartość p<sub>i</sub>:

$$y_j : j = argmax_{i \in \{1,2,...,n\}}(p_i).$$

 Można także wykorzystać wyliczone prawdopodobieństwa do oceny jakości klasyfikacji.

#### Miara Log-loss

- Miara Log-loss określa jak blisko właściwej klasyfikacji jest wyznaczone prawdopodobieństwo.
- Zakładamy, że zadanie dotyczy klasyfikacji binarnej, dwóch klas oznaczonych jako 0 i 1.
- Im bardziej przewidywane prawdopodobieństwo różni się od właściwej wartości, tym wyższa jest wartość log-loss.
- Wartość dla *i*-tej obserwacji opisujemy wzorem:

$$Logloss_i = -[y_i \ln(p_i) + (1 - y_i) \ln(1 - p_i)]$$

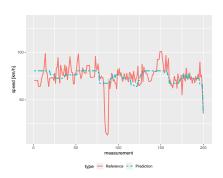
#### Ocena modelu miarą Log-loss

 Ocena modelu klasyfikacji przeprowadzona na N przykładach jest wyliczana jako uśrednienie wartości Logloss; dla wszystkich przykładów:

$$Logloss = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} Logloss_i.$$

- Im niższa wartość Logloss uzyskana dla modelu, tym działa on lepiej. Najlepszy model uzyska wartość 0.
- Miara Logloss jest o tyle lepsza od miary Accuracy, że pozwala różnicować wyniki modeli, które poprawnie rozpoznały taką samą liczbę przypadków. Nie pozwala jednak rozróżnić jakości klasyfikacji poszczególnych klas.

## Zadanie regresji



Rysunek 3: Wyniki regresji

- Zadanie regresji polega na modelowaniu ciągłej zmiennej opisywanej Y poprzez cechy opisujące X
- W regresji parametrycznej zakładamy, że istnieje pewien model, którego parametry mamy odnaleźć.
- W regresji nieparametrycznej nie zakładamy określonego modelu i estymujemy funkcję na podstawie serii obserwacji.

## Regresja parametryczna

• Ogólna postać modelu

$$Y = f(\mathbf{X}, \beta) + \epsilon$$

#### gdzie

- X wektor zmiennych objaśniających,
- Y zmienna objaśniana,
- β wektor współczynników regresji
- ullet  $\epsilon$  błąd losowy

# Metody regresji parametrycznej

- Regresja liniowa
- Regresja nieliniowa
- Uogólnione modele liniowe (GLM)
- Regresja logistyczna

#### Regresja nieparametryczna

- Postać modelu nie jest jednoznacznie określona
  - nie znamy postaci analitycznej funkcji składowych modelu,
  - liczba funkcji składowych modelu nie jest ustalona,
  - na etapie budowy modelu nie jest jednoznacznie określony zestaw zmiennych w modelu końcowym.
- Wymogi wobec zmiennych objaśniających stawiane modelom nieparametrycznym są niższe. Nie muszą mieć one rozkładu normalnego i być niewspółliniowe.
- Ogólnie modele nieparametryczne są elastyczniejsze i mają szersze zastosowania.

## Metody regresji nieparametrycznej

- metody rekurencyjnego podziału (Rpart)
- metody zestawu drzew regresyjnych (Bagging, Random Forest)
- metody wektorów nośnych (SVM)
- sieci neuronowe (Nnet)

# Miary jakości regresji

R-squared  $R^2$  reprezentuje kwadrat korelacji między predykcjami, a oczekiwanymi wynikami.

$$R^{2} = 1 - \frac{\sum_{1}^{n} (o_{i} - p_{i})^{2}}{\sum_{1}^{n} (o_{i} - \bar{o_{i}})^{2}}$$

Root Mean Squared Error błąd średnio-kwadratowy między predykcjami, a oczekiwanymi wynikami.

$$RMSE = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{1}^{n} (o_i - p_i)^2}$$

Mean Absolute Error średni błąd bezwzględny między predykcjami, a oczekiwanymi wynikami.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{1}^{n} |o_i - p_i|$$

#### Miara procentowa

Mean absolute percentage error średni procentowy błąd bezwzględny wyliczany jako procentowa odchyłka od wartości oczekiwanej

$$MAPE = \frac{100}{n} \sum_{t=1}^{n} \frac{|o_i - p_i|}{|o_i|}.$$

Miara jest bardzo podatna na zmiany wielkości obserwowanej.

# Zbiór testowy

- Niech  $\hat{d}(\mathbf{x}; \mathcal{L}_n)$  oznacza klasyfikator skonstruowany za pomocą próby uczącej  $\mathcal{L}_n$ .
- Załóżmy, że błąd klasyfikacji będziemy określać jako prawdopodobieństwo zaistnienia błędnej klasyfikacji.

$$\hat{e} \equiv e(\hat{d}) = \Pr(e(\mathbf{X}) \neq Y | \mathcal{L}_n)$$
.

• Jeżeli istnieje *niezależna* próba testowa  $\mathcal{T}_m = \{(\mathbf{X}_1^t, Y_1^t), \dots, (\mathbf{X}_m^t, Y_m^t)\}$  możemy estymować błąd klasyfikatora jako

$$\hat{e}_{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} I\left(\hat{d}\left(\mathbf{X}_{j}^{t}; \mathcal{L}_{n}\right) \neq Y_{j}^{t}\right).$$

## Alternatywne metody testowania

- Estymacja błędu na podstawie zbioru testowego  $\mathcal{T}_m$  niezależnego od próbki uczącej  $\mathcal{L}_n$  jest najlepszym możliwym podejściem.
- Jednakże czasami, ze względu na rozmiar danych lub ich specyficzny charakter, nie dysponujemy niezależnym zbiorem testowym.
- Alternatywne metody testowania [Krzyśko et al., 2008]
  - Metoda ponownego podstawienia.
  - Metoda sprawdzenia krzyżowego.
  - Metoda jacknife.
  - Metoda prób bootstrapowych.

## Metoda ponownego podstawiania

- Naturalną oceną poziomu błędu jest wartość estymatora ponownego podstawienia (redystrybucji) resubstitution estimator.
- Wyliczamy błąd dla zbioru uczącego, który służy też za zbiór testowy

$$\hat{e}_{R} = rac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} I\left(\hat{d}\left(\mathbf{X}_{j}; \mathcal{L}_{n}
ight) 
eq Y_{j}
ight).$$

- Ponieważ próba ucząca jest też próbą testową estymator ten jest obciążony i zaniża rzeczywistą wartość błędu.
- Metoda może też prowadzić do przeuczenia klasyfikatora, czyli do utraty zdolności generalizacji reguł klasyfikacyjnych.

# Podział próby

- Możemy podzielić próbę  $\mathcal{L}_n$  na dwa podzbiory uczący i testowy.
- Metoda podziału próby (holdout method) powoduje jednak, że klasyfikator â będzie uczony tylko na części danych i może skutkować zaniżeniem estymacji błędu.
- Rozwiązaniem jest zastosowanie sprawdzenia krzyżowego (cross-validation), który stosuje wielokrotny podział próby do estymacji błędu.

# Metoda sprawdzania krzyżowego

- Oznaczmy przez  $\mathcal{L}_n^{(-j)}$  próbę uczącą  $\mathcal{L}_n$  z której usunięto obserwację  $\mathbf{Z}_j = (\mathbf{X}_j; Y_j)$ .
- Klasyfikator tworzymy na zbiorze  $\mathcal{L}_n^{(-j)}$  a następnie testuje na jednej obserwacji  $\mathbf{Z}_i$ .
  - Z powyższego powodu metodę nazywa się też leave-one-out LOO.
- Operację powtarza się n razy, dla każdej obserwacji **Z**<sub>j</sub> z osobna.
- Estymator przybiera postać

$$\hat{e}_{CV} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} I\left(\hat{d}\left(\mathbf{X}_{j}; \mathcal{L}_{n}^{(-j)}\right) \neq Y_{j}\right).$$

# Ograniczenia sprawdzania krzyżowego

- Ze względu na testowanie budowanych klasyfikatorów na pojedynczej obserwacji, powstały estymator ma dużą wariancję.
- Ponadto wymaga konstrukcji n klasyfikatorów co może być zbyt kosztownym podejściem przy analizie większych zbiorów danych lub przy stosowaniu długotrwałych metod uczących.
- Rozwiązaniem problemu jest v-krokowa metoda sprawdzania krzyżowego v-fold cross-validation method.

# Metoda v-krokowego sprawdzania krzyżowego

- Próba ucząca  $\mathcal{L}_n$  jest dzielona na v losowych próbek.
- v-1 próbek tworzy próbę uczącą, a jedna próbę testową.
- Operację budowy klasyfikatora powtarza się v razy.
- Estymator przybiera postać

$$\hat{e}_{vCV} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{v} \sum_{j=1}^{n} I\left(\mathcal{Z}_{j} \in \tilde{\mathcal{L}}_{n}^{(i)}\right) I\left(\hat{d}\left(\mathbf{X}_{j}; \tilde{\mathcal{L}}_{n}^{(-i)}\right) \neq Y_{j}\right).$$

#### gdzie

- $\tilde{\mathcal{L}}_n^{(1)}, \dots, \tilde{\mathcal{L}}_n^{(v)}$  jest losowym podzbiorem próby  $\mathcal{L}_n$  na równoliczne zbiory.
- $\tilde{\mathcal{L}}_n^{(-i)} = \mathcal{L}_n \setminus \tilde{\mathcal{L}}_n^{(i)}$  dla  $i = 1, 2, \dots, v$

# Omówienie v-krokowego sprawdzania krzyżowego

- Metoda v-krokowego sprawdzania krzyżowego daje mniejsze obciążenie błędu niż metoda podziału na próby i wymaga mniejszej liczby klasyfikatorów niż metoda sprawdzania krzyżowego o ile v < n.</li>
- W zagadnieniu estymacji aktualnego poziomu błędu zalecane jest dobranie wartości v=10 [Webb, 2003].
- W celu praktycznego wykorzystania oceny modeli wybieramy spośród stworzonych klasyfikatorów ten o najmniejszym błędzie.

# Metoda prób bootstrapowych

- Próbą bootstrapową nazywamy próbę n elementową, pobraną z n elementowej próbki, za pomocą n krotnego losowania ze zwracaniem.item W tak zbudowanej próbie znajduje się około 63 procent obserwacji.
- Pozostałe dane mogą posłużyć jako zbiór testowy.
- Dodatkowo istnieje szereg estymatorów błedu dla metody prób bootstrapowych.

#### Estymator błędu prób bootstrapowych

Dla ciągu B prób bootstrapowych L<sub>n</sub>\*1, L<sub>n</sub>\*2, ..., L<sub>n</sub>\*B możemy wyliczyć błąd jako błąd ponownego podstawienia plus obciążenie elementów nieujętych w próbce

$$\hat{e}_{B_1} = \hat{e}_R + \frac{1}{Bn} \sum_{b=1}^B \sum_{j=1}^n I\left(\hat{d}\left(\mathbf{X}_j; \tilde{\mathcal{L}}_n^{*b} \neq Y_j\right)\right)$$
$$-\frac{1}{Bn} \sum_{b=1}^B \sum_{j=1,\mathbf{Z}_j \in \mathcal{L}_n^{*b}}^n I\left(\hat{d}\left(\mathbf{X}_j; \tilde{\mathcal{L}}_n^{*b} \neq Y_j\right)\right)$$

Możemy też ograniczyć się do elementów spoza próbki

$$\hat{e}_{B_2} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \frac{\sum_{j=1}^{n} I\left(\mathbf{Z}_j \notin \mathcal{L}_n^{*b}\right) I\left(\hat{d}\left(\mathbf{X}_j; \tilde{\mathcal{L}}_n^{*b} \neq Y_j\right)\right)}{\sum_{j=1}^{n} I\left(\mathbf{Z}_j \notin \mathcal{L}_n^{*b}\right)}$$

# Modyfikacje estymatorów

- Na podstawie poprzednich estymatorów, które stosowały metodę sprawdzania krzyżowego dla prób bootstrapowych, możemy wyprowadzić nowe estymatory.
- Pamiętając, że z prawdopodobieństwem około 37% nie wylosujemy danej obserwacji do próbki stosujemy

$$\hat{e}_{.632} = .368\hat{e}_R + .632\hat{e}_{B_2}$$

Alternatywnie

$$\hat{e}_{.632+} = (1 - \omega)\hat{e}_R + \omega\hat{e}_{B_2}$$

#### Parametry estymatora $\hat{e}_{.632+}$

• Estymator  $\hat{e}_{.632+}$  jest parametryzowany wyrażeniem  $\omega$ 

$$\omega = \frac{0.632}{1 - 0.368R},$$

• gdzie

$$R = \begin{cases} 1, \text{ jeżeli } \gamma \leqslant \hat{e}_{B_2}, \\ \frac{\hat{e}_{B_2} - \hat{e}_R}{\gamma - \hat{e}_R}, \text{ jeżeli } \gamma, \hat{e}_{B_2} > \hat{e}_R, \\ 0, \text{ w p.p.} \end{cases}$$

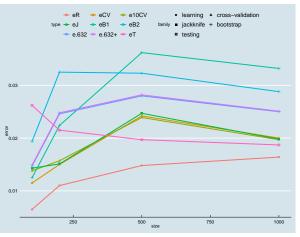
• dla parametru

$$\gamma = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} I\left(\hat{d}\left(\mathbf{X}_j; \tilde{\mathcal{L}}_n \neq Y_j\right)\right)$$

## Porównanie estymatorów

- Przeprowadzono porównanie metod estymacji błędu na wygenerowanych danych [Krzyśko et al., 2008].
- Dla dwóch klas wygenerowano po 100, 200, 500 i 1000 przykładów.
- Wyniki działania estymatorów porównano z wynikiem na próbie testowej składającej się z 100 tysięcy elementów.
- Wyniki uzyskane na zbiorze testowym potraktujemy jako wyniki referencyjne.

# Wyniki porównania estymatorów



Rysunek 4: Porównanie estymatorów

- Dla próbki 100 elementowej wszystkie estymatory zaniżają wartość błędu (próbka jest zbyt mała).
- Estymator ponownego podstawienia zawsze powoduje niedoszacowanie.
- Metody bootstrapowe dają wyższe oszacowania niż metody sprawdzenia krzyżowego.

# Ograniczenia estymatorów

- Metody sprawdzania krzyżowego są szeroko stosowane do porównywania klasyfikatorów. Jednakże należy pamiętać, że opierają się one na doborze podzbiorów zbioru uczącego (podobnie jak metody bootstrapowe).
- Z tego też powodu nie należy ich używać w sytuacji, gdy klasyfikator będzie używany na wyraźnie innych danych niż dane uczące.
- Dotyczy to w szczególności analizy danych zmiennych w czasie. W takim wypadku powinniśmy wyodrębniać zbiór testowy.

# Bibliografia I

```
[Draelos, 2019] Draelos, R. (2019).
```

Measuring performance: Auc (auroc).

[Krzyśko et al., 2008] Krzyśko, M., Wołyński, W., Górecki, T., and Skorzybut, M. (2008).

Systemy uczące się. Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości.

WNT.

[Webb, 2003] Webb, A. R. (2003).

Statistical Pattern Recognition.

John Wiley & Sons.